Электролюминесценция полимерной пленки, содержащей границу раздела полимер/полимер

С. К. Лежнев⁺, А. Р. Юсупов^{*}, А. Ф. Галиев⁺, В. М. Корнилов^{*}, Р. М. Гадиев^{*}, А. Н. Лачинов⁺¹)

+Институт физики молекул и кристаллов Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, 450054 Уфа, Россия

*Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 450008 Уфа, Россия

Поступила в редакцию 29 августа 2019 г. После переработки 29 августа 2019 г. Принята к публикации 5 сентября 2019 г.

В работе исследовано влияние двумерной квантоворазмерной структуры, сформированной на границе раздела полимер/полимер, на излучательную рекомбинацию экситонов, т.е. электролюминесценцию. Показано, что введение такой структуры в полимерную пленку приводит к росту интенсивности излучения более чем на два порядка и уменьшению порога двойной инжекции по напряжению в два раза. Установлено, что граница раздела полимер/полимер служит фронтом рекомбинации экситонов, а ее положение внутри пленки влияет на интенсивность электролюминесценции. Положение двумерной структуры в полимерной пленке, соответствующее максимальной интенсивности излучательной рекомбинации, коррелирует с соотношением подвижности носителей заряда – электронов и дырок.

DOI: 10.1134/S0370274X19190020

Введение. В последнее время достигнут большой прогресс как в понимании физических принципов электролюминесценции (ЭЛ) в тонких слоях органических материалов (полимеров или низкомолекулярных соединений), так и в улучшении характеристик органических светоизлучающих диодов (ОСИД). В связи с этим, активно используются трехслойные структуры, состоящие из дырочнопроводящего слоя (ДПС), электроннопроводящего слоя (ЭПС) и тонкого переходного слоя, в котором происходит излучательная рекомбинация попадающих в него электронов и дырок с максимальной эффективностью – слоя излучательной рекомбинации (СИК) [1-3]. Одним из способов формирования СИК является создание квантоворазмерных структур на границе раздела между ЭПС и ДПС. Наличие квантоворазмерных структур в составе пленок электролюминесцентных материалов, например, в виде квантовой ямы (КЯ) позволяет значительно увеличить эффективность излучательной рекомбинации. При использовании квантовых точек еще и ввести дополнительную степень свободы в управление спектром излучения электролюминесценции (ЭЛ) [4]. Часто этот слой допируется низкомолекулярными соединениями для увеличения вероятности излучательной рекомбинации экситонов [5]. Роль двумерных электронных структур в механизмах транспорта и ре-

комбинации носителей заряда представляется нетривиальной и зависит от условий конкретной реализации, их взаимодействия между собой, взаимодействия с окружающей средой и тому подобное. Как правило, структура СИК в органических электролюминесцентных устройствах создается путем введения тонкого функционального слоя, толщина которого меньше длины волны Дебая электрона. Причем этот слой необходимо расположить в области фронта излучательной рекомбинации многослойного устройства [2]. В работах [6–9] сообщалось о том, что вдоль границы раздела двух органических слоев может возникать электронная система, представляющая собой квазидвумерный электронный газ. Такая структура демонстрирует высокую проводимость и подвижность носителей заряда. Как правило, граница раздела формировалась из материалов, представляющих собой акцепторно-донорную пару. Однако в работе [8] граница с оригинальными электронными свойствами возникала, когда органические слои создавались из одного и того же соединения. Было установлено [10], что наличие границы раздела сильно влияет не только на транспорт носителей заряда вдоль такой границы, но на транспорт поперек двуслойной пленки. Причем уже в работе [11] указывалось на возможное влияние электронных состояний, локализованных вдоль границы раздела на свойства геминальных пар двуслойной полимерной системы. До сих пор вопрос о природе этого квазидвумерно-

 $^{^{1)}}$ lachinov_a@mail.ru

го электронного состояния представляется важным и дискуссионным. В связи с этим, целью настоящей работы явилось исследование влияния границы раздела полимер/полимер и ее положения относительно инжектирующих электродов на процесс излучательной рекомбинации – электролюминесценции.

Объекты и методы исследования. В качестве полимера был использован полидифениленфталид (ПДФ), структурная формула мономерного звена которого представлена на рис. 1а. Этот полимер



Рис. 1. (a) – Структура экспериментального образца. (b) – Химическая структура ПДФ

был выбран в связи с тем, что ранее именно при его использовании были получены данные о необычных электронных свойствах границы раздела полимер/полимер [12]. Кроме того, этот полимер был одним из первых, в которых была обнаружена ЭЛ [13]. В отличие от многих органических соединений, применяемых для реализации ЭЛ, ПДФ является несопряженным полимером. Он характеризуется большой шириной запрещенной зоны $E_g \approx 4.2\,\mathrm{sB}$. В его структуре имеются боковые фталидные фрагменты, обладающие относительно большим дипольным моментом $\mu \approx 4.7$ Д. Физико-химические свойства ПДФ в полной мере описаны в работе [14]. Образцы для измерений представляли собой многослойную структуру: инжектор дырок (слой из смеси окислов индия и олова (ITO), нанесенный на поверхность стеклянной пластины) – полимерная пленка – полимерная пленка – металлический электрод (Al).

Структура образцов схематично представлена на рис. 1а. Полимерные пленки изготавливались методом центрифугирования из раствора в циклогексаноне. Для удаления остатков растворителя полученную пленку сначала сушили при комнатной температуре 30 мин, далее при температуре 150–200 °C в течение 40 мин. Толщина и однородность полимерных пленок контролировалась с помощью атомносилового микроскопа СММ-2000Т. В работе были использованы пленки различной толщины от 20 до 400 нм. Алюминиевый электрод осаждался методом термодиффузионного напыления в вакууме. Измерения проводились при комнатной температуре. Измерения интенсивности ЭЛ проводились с помощью фотометра с высокочувствительным фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) РСU-100 (рис. 2). Расстояние от образца до фотокатода ФЭУ составля-



Рис. 2. Схема измерения электролюминесценции

ло 20 мм. Полярность приложенного напряжения соответствовала инжекции дырок из ITO, а электронов из Al. Вольтамперная характеристика измерялась по стандартной методике. Измерения проводились на двух типах образцов: содержащих границу раздела полимер/полимер (двухслойных) и не содержащих границу раздела (монослойных). Для корректности сравнения экспериментальных данных толщины монослойных и двухслойных образцов подбирались близкими друг к другу.

Различные аспекты формирования границы раздела полимер/полимер, отличающейся по своим электронным свойствам (высокая электропроводность, подвижность носителей заряда и др.) от объемных свойств полимерного материала, рассматривались ранее [8]. Однако очевидно, что от наличия границы раздела в конкретном образце и от ее геометрических характеристик будут зависеть электронные свойства многослойного устройства. На рисунке 3 представлены изображения границы раздела полимер/полимер, полученные с помощью атомно-силового микроскопа СММ-2000Т. Это типичные изображения для образцов, использованных в настоящей работе.

Изображение получено на сколе полимерной пленки, содержащей границу раздела. Скол был создан с помощью медного резака, твердость которого заведомо много ниже твердости стекла, но значительно превышает твердость пленки. На рисунке За представлены изображения одного и того же участка при разном увеличении и соответствующие им профили поверхности скола (рис. 3b, d), где четко видна граница раздела (выделена стрелками). Граница раздела представляет собой переходной



Рис. 3. (Цветной онлайн) АСМ-изображение и профиль сечения ступеньки в двухслойной полимерной пленке. (а) – Общий вид полимерной пленки толщиной 400 нм. (b) – Профиль скола полимерной пленки, соответствующий линии на изображении. (с) – Увеличенное АСМизображение. (d) – Профиль границы раздела двух полимерных пленок. Ширина границы между полимерными слоями составляет 5–6 нм

слой шириной 5-6 нм. По-видимому, отсутствие четкой границы наподобие моноатомной, получаемой в случае применения методов атомного осаждения, например, при импульсном лазерном нанесении (pulsed laser deposition) неорганических материалов [15], можно объяснить принципиально другими условиями формирования границ раздела органических пленок в нашем случае. Уместно предположить, что при последовательном нанесении друг на друга полимерных пленок из раствора методом центрифугирования граница раздела будет подвержена воздействию раствора при нанесении верхней пленки. Это заключение подтверждено в работах [16-18], однако было достоверно установлено, что это не является препятствием формирования в объеме пленки границы раздела шириной в несколько нанометров, обладающей существенно отличающимися от объема электронными свойствами. Ранее граница раздела с подобными свойствами была реализована методом простого прижимного контактирования граней кристаллов между двумя органическими материалами тетратиофульвалена и 7,7,8,8-тетрацианохинодиметана [6].

Результаты исследований. На рисунке 4 представлены результаты измерения зависимостей интенсивности излучения ЭЛ от приложенного напряжения и соответствующая им вольтамперная характеристика (ВАХ) монослойной пленки и пленки, содержащей границу раздела полимер/полимер. В данной экспериментальной конфигурации пороговое напряжение U_t , при котором начинается ЭЛ в моно-

Письма в ЖЭТФ том 110 вып. 7-8 2019

слойной пленке, находилось в диапазоне от 15 до 16 В. Квантовая эффективность ЭЛ мала, о чем свидетельствует малая интенсивность излучения. Анализ представленных на рис. 4 результатов показыва-



Рис. 4. Вольтамперные (ВАХ) и вольтяркостные (ВЯХ) характеристики монослойной пленки и пленки, содержащей границу раздела полимер/полимер (соотношение толщин 200 нм/200 нм) (кружками обозначена ВАХ монослойной пленки, треугольниками – ВАХ пленки с границей раздела полимер/полимер, звездами – ВЯХ пленки с границей раздела полимер/полимер, квадратами – ВЯХ монослойной пленки)

ет, что интенсивность излучения в двухслойной пленке в несколько раз выше по сравнению с однослойной. Кроме того, уменьшается пороговое напряжение начала ЭЛ (для монослоя $U_t \approx 15$ В, для двухслойной пленки $U_t \approx 7$ В). Для выяснения роли границы раздела в процессе излучательной рекомбинации дополнительно были проведены измерения на серии образцов, в которых граница раздела последовательно перемещалась от анода к катоду. Предполагалось, что граница раздела может быть местом локализации фронта излучательной рекомбинации. Подобная локализация предполагает также учет соотношения между подвижностями электронов и дырок, так как это связано с оптимизацией "доставки" носителей в зону рекомбинации.

Известно [19], что в пленках ПДФ подвижности носителей заряда зависят от электронного состояния полимерной пленки. В частности, при увеличении электропроводности, например, в результате приближения к порогу электронного перехода подвижность электронов растет и превышает подвижность дырок. Отсюда следуют два вывода: первый – интенсивность излучательной рекомбинации должна зависеть от положения границы раздела; второй – положение границы раздела должно коррелировать с соотношением подвижностей носителей заряда (электрона и дырки). То есть смещение границы раздела полимер/полимер может изменить условия излучательной рекомбинации экситонов так, что это должно привести к уменьшению или увеличению интенсивности ЭЛ. На рисунке 5 представлены резуль-



Рис. 5. ВАХ (а) и ВЯХ (b) структур. Обозначения кружками – ITO-ПДФ(400 нм)-Al, крестами – ITO-ПДФ(400 нм)-ПДФ(40 нм)-Al, треугольниками – ITO-ПДФ(200 нм)-ПДФ(200 нм)-Al, квадратами – ITO-ПДФ(400 нм)-ПДФ(400 нм)-Al, звездами – ITO- ПДФ(20 нм)-ПДФ(400 нм)-Al

таты измерения ВАХ (а) и ВЯХ (b) монослойной пленки и пленок, содержащих границу раздела полимер/полимер. Обращает на себя внимание то, что величины проводимости и характер ее зависимости от напряжения для образцов обоих типов близки. Однако интенсивности ЭЛ для каждого типа образцов значительно отличаются. При последовательном перемещении границы раздела полимер/полимер от катода (Al) к аноду (ITO) наблюдается рост интенсивности ЭЛ и уменьшение порогового напряжения начала ЭЛ. Интенсивность ЭЛ достигает максимума при определенном положении границы раздела и затем падает.

При расположении границы раздела в ≈ 20 нм от катода интенсивность ЭЛ бислойной пленки стано-

вится сопоставимой с ЭЛ монослойной пленки. На рисунке 6 показана зависимость интенсивности ЭЛ



Рис. 6. Зависимость интенсивности ЭЛ от положения границы раздела полимер/полимер: 0-Al, 0.1-ITO-ПДФ (400 нм) + ПДФ (40 нм)-Al, 0.5-ITO-ПДФ (200 нм) + ПДФ (200 нм)-Al, 0.9-ITO-ПДФ (40 нм) + ПДФ (400 нм)-Al, 0.95-ITO-ПДФ(20 нм) + ПДФ (400 нм)-Al, 1-ITO. На вставке показано схематичное изображение излучательной рекомбинации на границе раздела двух плимерных пленок (штриховыми линиями обозначена граница раздела полимер/полимер)

от положения границы раздела полимер/полимер. Максимум интенсивности регистрируется вблизи инжектора дырок на расстоянии ≈ 60 нм. Затем интенсивность уменьшается и на расстоянии ≈ 20 нм достигает минимального значения. Максимальное относительное изменение интенсивности ЭЛ достигало 700 раз по сравнению с излучением монопленки.

Обсуждение результатов измерений. Представленные в работе экспериментальные результаты противоречат как возможности формирования границы раздела методом последовательного полива, так и возможным электронным свойствам такой границы. Исходя из этих представлений, наличие границы раздела в пленке, изготовленной методом последовательного полива из раствора, не должно влиять на характер ЭЛ по сравнению с монослойной пленкой той же толщины. Это утверждение основывается на том, что в области границы должен существовать переходной диффузный слой, состоящий из молекул одного и того же материала. В этом слое, по-видимому, степень энергетического беспорядка по Гауссу будет близка к объемной, которая, как известно, в значительной степени определяется вариацией межмолекулярного расстояния (от 0.1 до 0.01 эВ). Потому создать в этой области потенциальный барьер, способный существенным образом повлиять на транспорт носителей заряда и их рекомбинацию, сложно. Если рассматривать равновесную ситуацию, то это утверждение будет справедливо. Однако необходимо рассматривать ситуацию в существенно неравновесном случае, когда полимерная пленка находится между двумя разными материалами (металлом и полупроводником), к которым приложено электрическое поле. В этом случае возможность излучательной рекомбинации обеспечивается не только наличием инжекторов электронов и дырок, но и транспортными свойствами пленок полидифениленфталида. Они обладают смешанной электронно-дырочной проводимостью. Причем подвижность электронов меньше, чем подвижность дырок [20]. В связи с этим, можно рассматривать слои, примыкающие к инжектору дырок, как дырочный транспортный слой, а к инжектору электронов – электронный, с существенно отличающейся концентрацией дырок и электронов. Известно [21], что при изготовлении двухслойной структуры методом осаждения из растворов органических соединений в плоскости контакта слоев возникает диффузный слой толщиной до 10 нм. Из-за разницы в энергиях сродства к электрону и потенциалов ионизации по разные стороны плоскости возникают потенциальные барьеры для дырок и электронов. Барьеры способствуют накоплению зарядов достаточно высокой плотности с каждой из сторон. А их излучательная рекомбинация приводит к ЭЛ повышенной интенсивности. Теоретический анализ зависимости интенсивности ЭЛ от положения границы раздела в полимерном слое, выполненный в работе [22], показал, что при разной подвижности носителей заряда эта зависимость носит экстремальный характер с четко выраженным мак-

И хотя относительное изменение интенсивности ЭЛ не столь велико, как в представленном эксперименте, очевидны фундаментальные предпосылки для подобного изменения параметров явления в нашем случае. Более того, этот факт интерпретировался как подтверждение ранее высказанного утверждения [2] о локализации фронта рекомбинации вблизи границы раздела двух органических слоев. Ранее [23] указывалось на то, что наличие границы раздела с задержанными основными и неосновными носителями заряда может привести к перераспределению электрического поля внутри полимерного слоя. При этом происходит увеличение электрического поля в слое с неосновными носителями заряда и увеличение их инжекции. Все это в совокупности повышает эф-

симумом (рис. 6).

Письма в ЖЭТФ том 110 вып. 7-8 2019

фективность ЭЛ в сравнении с однослойной структурой.

Заключение. Введение границы раздела полимер/полимер в структуру светоизлучающей полимерной пленки приводит к значительному увеличению интенсивности излучения за счет увеличения вероятности излучательной рекомбинации при локализации фронта рекомбинации экситонов вблизи границы раздела. Наличие границы раздела приводит к электронным эффектам, аналогичным тем, которые наблюдаются в органических электролюминесцентных диодах со встроенными квантовыми ямами [24]: значительному увеличению интенсивности, существенному уменьшению порогового напряжения начала электролюминесценции. По-видимому, по экстремальной зависимости интенсивности излучательной рекомбинации экситонов от положения границы раздела в полимерной пленке можно судить о соотношении подвижностей электронов и дырок в данном материале и наоборот, зная подвижности, можно оценить оптимальное положение границы раздела в полимерной излучающей пленке. Таким образом, установлено, что граница раздела двух полимерных пленок из одного и того же полимера, обладающего смешанным типом проводимости, может значительно увеличить вероятность излучательной рекомбинации экситонов в двухслойных органических светоизлучающих диодах.

Выражаем благодарность профессору С. Н. Салазкину за любезно предоставленные образцы полимеров для исследований.

- M. A. Baldo, M. E. Thomson, and R. S. Forrest, Nature 403, 750 (2000).
- M. A. Baldo, C. Adachi, and R. S. Forrest, Phys. Rev. B. 62, 10967 (2000).
- V. M. Agranovich, *Excitations in Organic Solids*, Oxford Univ. Press, N.Y. (2009).
- Б. А. Борисов, С. Н. Никишин, В. В. Курятков, В. И. Кучинский, М. Holtz, Н. Temkin, ФТП 40, 460 (2006).
- Y. Qiu, Y. Gao, L. Wang, P. Wei, L. Duan, D. Zhangand, and G. Donget, Appl. Phys. Lett. 81, 3540 (2002).
- H. Alves, A. S. Molinari, H. Xie, and A. F. Morpurgo, Nature Mater. 7, 574 (2008).
- F. Zhu, H. Wang, D. Song, K. Lou, and D. Yanet, Appl. Phys. Lett. 93, 103308 (2008).
- Р. М. Гадиев, А. Н. Лачинов, В. М. Корнилов, Р. Б. Салихов, Р. Г. Рахмеев, А. Р. Юсупов, Письма в ЖЭТФ **90**(11), 821 (2009).
- T. Sakanoue, T. Irie, and C. Adachi, J. Appl. Phys. 105, 114502 (2009).

- А. Н. Лачинов, А. Р. Тамеев, А. Р. Юсупов, А. В. Ванников, Электрохимия 48(3), 347 (2012).
- V. R. Nikitenko, A. R. Tameev, and A. V. Vannikov, Organic Electronics 12, 589 (2011).
- R. M. Gadiev, A. N. Lachinov, V. M. Kornilov, R. B. Salikhov, R. G. Rakhmeev, and A. R. Yusupov, Appl. Phys. Lett. 98, 173305 (2011).
- В. А. Антипин, И. Л. Валеева, А. Н. Лачинов, Письма в ЖЭТФ 55(9), 526 (1992).
- 14. С. Н. Салазкин, ВМС Б 46(7), 1244 (2004).
- N. Reyren, S. Thie, A.D. Caviglia, L. Fitting Kourkoutis, G. Hammerl, C. Richter, C. W. Schneider, T. Kopp, A.S. Ruetschi, D. Jaccard, M. Gabay, D.A. Muller, and J.M. Triscone, Science **317**, 1196 (2007).
- R. B. Salikhov, A. N. Lachinov, R. G. Rakhmeyev, and R. M. Gadiev, Molecular Crystals And Liquid Crystals 535, 74 (2011).
- Р. М. Гадиев, А. Н. Лачинов, А. Ф. Галиев, Л. Р. Калимуллина, И. Р. Набиуллин, Письма в ЖЭТФ 100(4), 276 (2014).

- Р. М. Гадиев, А. Н. Лачинов, Д. Д. Карамов, Л. Р. Калимуллина, И. Р. Набиуллин, ЖЭТФ **149**(6), 1237 (2016).
- А.Р. Тамеев, Р.Г. Рахмеев, В.Р. Никитенко, Р.Б. Саллихов, А.А. Бунаков, А.Н. Лачинов, А.В. Ванников, ФТТ 53(1), 182 (2011).
- 20. А. Р. Тамеев, А. Н. Лачинов, Р. Б. Салихов, А. А. Бунаков, А. В. Ванников, ЖФХ **79**(12), 2266 (2005).
- B. K. Crone, P. S. Davids, I. H. Campbell, and D. L. Smith, J. Appl. Phys. 87, 1974 (2000).
- 22. В. Р. Никитенко, Нестационарные процессы переноса и рекомбинации носителей заряда в тонких слоях органических материалов, НИЯУ МИФИ, М. (2011), гл. 7, с. 316.
- J. Pommerehne, H. Vestweber, W. Guss, R. F. Mahrt, H. Bassler, M. Porsch, and J. Daubet, Adv. Mat. 7, 551 (1995).
- 24. J. A. Yoon, Y. H. Kim, N. H. Kim, S. I. Yoo, S. Y. Lee, F. R. Zhu, and W. Y. Kimet, Nanoscale Res. Lett. 9, 191 (2014).